■第9回日本放射光学会奨励賞受賞報告

軟 X 線発光の偏光依存性の研究とその応用

原田慈久 (理化学研究所量子電子材料研究チーム)

1. 研究の背景

軟 X 線発光分光法は広いエネルギー範囲にわたる占有 電子状態密度を与える手法として,光電子分光法と相補的 な関係にある。その主な特長は,優れた元素選択,対称性 の選択,軟 X 線の深い侵入長によるバルク敏感性と光電 子放出による電荷蓄積(チャージアップ)の影響を受けな い点にあり,気体,液体,固体のいずれも測定対象とな る。一方で,軟 X 線発光は光電子に比べて極めて微弱で あるという難点がある。この難点は,シンクロトロン光源 の高輝度化や分光器自身の高効率化などによってほぼ克服 されつつある。また,エネルギー分解能も光電子分光に双 肩するとまではいかないまでも, $E/\Delta E \sim 1000$ 程度,及び それを超えるものがここ2,3年の間に各国で建設され始 めている。

光電子分光との比較という視点で見た場合,軟X線発 光分光の最大の特長は「対称性選択」にある。双極子遷移 選択則と,明確な対称性を持った内殻と光を利用すること により,特定の対称性をもった価電子の電子状態密度(例 えば2p内殻励起であれば主にd対称の電子状態密度)が 得られる。また,入出射光の偏光依存性を利用すれば,価 電子励起状態の対称性がさらに分けられる。この価電子励 起状態の対称性を分ける実験は分子を対象とした前例¹⁾が あったが,固体試料に関しては皆無であった。そこで我々 は,従来エネルギーだけを頼りにしていた固体の軟X線 発光スペクトルの解釈に対称性の情報を付加することを目 的として,「直線偏光依存性」を導入するための装置開発 を行ってきた^{2,3)}。本稿では,実験の概要といくつかの典 型的な試料で行った実験結果,及びそこから得られた知見 について紹介する。

実験の概要

入射光と同じ偏光ベクトルの発光成分と異なる偏光ベク トルの発光成分によって,異なる対称性を持った終状態が 選択される。軟X線領域では適当な偏光素子がないた め,直線偏光依存性を考えた場合,独立な光学配置はFig. 1に示した2種類しかない。Fig. 1(a)は入射光の進行ベク トルと偏光ベクトルに垂直な方向から光を検出する polarized 配置であり,Fig. 1(b)は入射光の偏光ベクトル方向 から光を検出する depolarized 配置である。polarized 配置 では入射光と同じ偏光ベクトルの発光成分と異なる偏光ベ クトルの発光成分が1:1に混ざった発光が,depolarized 配置では入射光と異なる偏光ベクトルの発光成分のみが観



Fig. 1 Schematic drawing of (a) polarized and (b) depolarized configuration.

測される。これらの2つの光学配置を用いることで,偏 光依存性の測定が可能となる。

発光分光器は、Photon Factory (PF) BL2C, BL19B で は、高エネルギー分解能を目指して Rowland 型 (入射ス リット、回折格子、及び軟 X 線検知器が同一円周上に乗 る配置)を採用し²⁾、SPring-8 BL27SU では高検出効率 と高エネルギー分解能の両立を図る目的で斜入射 Flat Field 型という新しい方式を採用した³⁾。高検出効率は主 に入射スリットレスで実現し、高エネルギー分解能は縮小 光学系で縦方向10 μ m を切るビームラインの優れた特性⁴⁾ 及び分光器固定での測定を可能にする縦横直線偏光スイッ イング⁵⁾を利用して実現した。また、集光平面を寝かせる ことによって検出器の空間分解能の不足を補った。 Rowland 型、斜入射 Flat Field 型いずれの分光器でも、 現在 E/ Δ E~1000を超える性能に達している。

3. 偏光依存性を利用した軟 X 線発光分光

3.1 3d⁰ 系遷移金属化合物の電荷移動励起⁶⁻⁸⁾

いくつかの $3d^0$ 系遷移金属化合物で偏光依存性の実験 を行った。Fig. 2 に我々が初めて偏光依存性を観測した rutile 型 TiO₂ 結晶の Ti2p 吸収・発光スペクトルを示す⁶。 吸収端に励起した場合 Fig. 2(a),主に弾性散乱のところで 強い偏光依存性が見られている。これに対して467 eV 以 上のサテライト構造に励起すると Fig. 2(b),弾性散乱がほ ば消失し,励起光から約14 eV 下のピークで強い偏光依存 性が現れる。TiO₂ の $3d^0$ 基底状態は縮退のない A_{1g} の対 称性をもつ。同じ対称性をもった電荷移動状態 $3d^1L$ (Lは価電子正孔を表す)が配置間相互作用により $3d^0$ と混 成して, A_{1g} 対称をもった結合,反結合状態が形成され る。偏光依存性はいずれも,入出射偏光を保存する発光成 分でのみこの A_{1g} への遷移が許容となるために起こる。こ の実験結果から, $3d^0$ と $3d^1L$ の間に強い混成があるこ



Fig. 2 Upper panel: Polarization dependence in the Ti2p XES of TiO₂. Lower panel: Schematic energy diagram of XES for a 3d⁰ system.

と、また吸収のサテライト構造は電荷移動の反結合状態に 対応していることが示された⁷⁾。さらに、内殻励起状態と 終状態の波動関数の"位相"が合ったところで強く共鳴す ることも示された。同じ $3d^0$ 系の KMnO₄ の Mn2p 励起で は、 $3d^5L^5$ のような多電子励起状態まで $3d^0$ と混成してく るため、この位相が合わなくなって偏光依存性が弱められ る様子が観測されている⁸⁾。

3.2 軽元素化合物の振動励起⁹⁾

絶縁性の高い軽元素化合物は一般に基底状態に縮退がな く,3d⁰系と同様に弾性散乱が強い偏光依存性を示す。し かし励起エネルギーによっては,depolarized 配置でも弾 性散乱の位置にピークが現れることがある。これは軽元素 の持つ長い内殻正孔寿命と格子緩和時間が拮抗して,発光 が起こる前に振動が誘起されて対称性が崩されるためであ る。そういう意味ではこれは"弾性"散乱ではなく,再結 合発光と呼ぶべきものである。Fig.3にグラファイトのσ *内殻励起子に共鳴させた場合に観測される再結合発光の 偏光依存性を示す⁹⁾。いずれもピークは低エネルギー側に 裾を引いている。内殻励起子に共鳴した場合にのみ強い非 対称ピークが観測されることから,電子格子相互作用が重 要な役割を果たしており,この裾が格子歪みに伴う多重振 動励起によってエネルギーロスした構造であることがわか



Fig. 3 Polarization dependence in the C1s recombination emission of graphite.

る。

ここで注目すべきは, depolarized 配置でも裾構造が観 測されていることである。再結合発光では始状態と終状態 で同じ電子配置を取ることから、これは偏光を回転させる ために対称性を崩す格子振動励起が少なくとも一回起こっ ていることを意味する。この実験結果は C-C 結合軸方向 へのオフセンター緩和のみを考慮した田中・萱沼らの計 算^{10,11)}でよく説明され,励起後数フェムト秒の内殻正孔寿 命程度の時間内にオフセンター緩和が始まっていることが 示された。我々は最近, Y. Maらの測定したダイアモン ド¹²⁾についても弾性散乱の裾構造を確認し、他にもカー ボンナノチューブのC1s励起, hBNのN1s励起, KDP の O1s 励起, DNA やその塩基の N1s 励起等, 様々な試料 で裾構造を観測している。結局、軽元素化合物の内殻励起 子励起では、この裾構造が普遍的に見られるものである可 能性が高い。今後格子緩和の初期過程を研究する手法とし て内殻励起の再結合発光が利用されることを期待してい る。

謝辞

本受賞に至ったきっかけは、PF BL2C, BL19B 及び SPring-8 BL27SU における軟 X 線発光分光器の建設であ る。東京大学物性研究所・理化学研究所の辛埴教授は、装 置作りの基本を知らない私に、またとない機会を与えて下 さった。Photon Factory における分光器の建設は、物質 構造科学研究所の柳下明教授、北島義典氏、渡邊正満氏 (現理化学研究所)、東京大学物性研究所の藤沢正美氏、手 塚泰久氏(現弘前大学)、石井啓文氏(現 NSRRC)をは じめ、大勢の施設スタッフの協力のもとに成しえたもので ある。SPring-8 では、理化学研究所の徳島高氏、高田恭 孝氏らと共に発光分光器の立ち上げを行い、ビームライン 技術部門の大橋治彦氏、為則雄祐氏には辛抱強く支えてい ただいた。また、この研究は理論計算の裏付けがあってこ そ認められたものと思う。偏光依存性を測ることの重要性 を教えて下さった東京大学物性研究所の小谷章雄名誉教 授,松原雅彦氏(現ヘルシンキ工科大),岡山大学の岡田 耕三助教授,大阪府立大学の田中智助教授, 萱沼洋輔教授 にこの場を借りて御礼申し上げる。

参考文献

- 例えば, S. H. Southworth. D. W. Lindle, R. Mever and P. L. Cowan: *Phys. Rev. Lett.* 67, 1098 (1991); K. Gunnelin, P. Glans, P. Skytt, J.-H. Guo, J. Nordgren, and H. Ågren: *Phys. Rev. A* 57, 864–872 (1997).
- Y. Harada, H. Ishii, M. Fujisawa, Y. Tezuka, S. Shin, M. Watanabe, Y. Kitajima and A. Yagishita: *J. Sync. Rad.* 5, 1013 (1998).
- T. Tokushima, Y. Harada, M. Watanabe, Y. Takata, E. Ishiguro, A. Hiraya and S. Shin: *Surf. Rev. Lett.* 9, 503 (2002).
- H. Ohashi, E. Ishiguro, Y. Tamenori, H. Kishimoto, M. Tanaka, M. Irie and T. Ishikawa: *Nucl. Instrum. Methods A* 467-468, 529 (2001).
- 5) T. Tanaka, T. Hara, M. Oura, H. Ohashi, H. Kimura, S. Goto, Y. Suzuki and H, Kitamura: *Rev. Sci. Instrum.* **70**, 4153 (1999).
- Y. Harada, T. Kinugasa, R. Eguchi, M. Matsubara, A. Kotani, M. Watanable, A. Yagishita and S. Shin: *Phys. Rev. B* 61, 12854 (2000).
- M. Matsubara, T. Uozumi, A. Kotani, Y. Harada and S. Shin: J. Phys. Soc. Jpn. 71, 347 (2002).

- 8) Y. Harada and S. Shin: J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 136, 143 (2004).
- Y. Harada, T. Tokushima, Y. Takata, T. Takeuchi, Y. Kitajima, S. Tanaka, Y. Kayanuma and S. Shin: *Phys. Rev. Lett.* 93, 017401 (2004).
- 10) S. Tanaka and Y. Kayanuma: Solid State Commun. 100, 77 (1996).
- 11) Y. Kayanuma and S. Tanaka: J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. 136, 167 (2004).
- 12) Y. Ma, P. Skytt, N. Wassdahl, P. Glans, D. C. Mancini, J. Guo and J. Nordgren: *Phys. Rev. Lett.* **71**, 3725 (1993).



● 著 者 紹 介 ●

原田慈久 理化学研究所量子電子材料研究チーム 連携研究員 E-mail: harada@spring8.or.jp 専門:軟X線発光分光

[略歴]

2000年3月東京大学工学系研究科博士 課程修了,同年4月より理化学研究所 放射光物性研究室基礎科学特別研究員。 2003年4月より現職。軟X線発光分光 による新分野の開拓を目指し,最近は溶 液,金属タンパク質の測定も始めている。